



FRAUNHOFER-INSTITUT
FÜR PRODUKTIONSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG IPA

9. BIS 12. MAI 2017

CONTROL 2017

LANDESMESSE STUTTGART | HALLE 6 | STAND 6110

VORTRAGSFORUM

QUALITÄT IM WANDEL DER ZEIT – BLICK AUF EIN JAHRZEHNT UND DIE ZUKUNFT DER QUALITÄTSKONTROLLE



Auf der Control 2017 in Stuttgart organisiert das Fraunhofer IPA in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal ein Eventforum mit Sonderschau, das dem Fachbesucher die Möglichkeit bietet, sich gezielt und umfassend über zukunftsweisende Technologien zu informieren und diese live zu erleben. In diesem Jahr lautet das Schwerpunktthema »Qualität im Wandel der Zeit – Blick auf ein Jahrzehnt und die Zukunft der Qualitätskontrolle«. Hierzu wird sowohl in einem praxisnahen Vortragsforum als auch in einer Sonderschau mit ausgewählten Exponaten der Fokus auf die unterschiedlichen Entwicklungen der letzten 10 Jahre und auf zukünftige Anforderungen an die Qualitätskontrolle im Zeitalter Industrie 4.0 liegen. Dies beinhaltet eine Vielzahl von Themen wie die zunehmende Individualisierung und Personalisierung der Produktion, die umfassende Qualitätsdatenerfassung, -verwaltung und geeignete Verarbeitung z. B. zur optimalen Qualitätsprognose, die zunehmende Vernetzung unter anderem durch »Cyber physical systems« und »Internet-of-Things« und effiziente Ressourcennutzung. Die Messebesucher haben somit die Gelegenheit, sich ausführlich anhand der diversen Exponate und Fachvorträge über die Qualitätssicherung im vernetzten Industrieumfeld zu informieren und mit Experten aus Forschung und Industrie ins Gespräch zu kommen

Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Stuttgart, im April 2017

Die Institutsleitung

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl

T Knowhard

PROGRAMM VORTRAGSFORUM DIENSTAG, 9. MAI 2017

Einführungsvortrag

9.45 Uhr Fraunhofer IPA

10.00 Uhr	Thomas Felix, Fraunhofer IPA Apps for Quality – Qualitätskontrolle in Zeiten mobiler Endgeräte
10.20 Uhr	Heiko Schmidt, HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik GmbH Computertomografie – vom Messbericht bis zur Werkzeugkorrektur
10.40 Uhr	Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH & Co. KG Fluch und Segen der industriellen Computer- tomographie bei der Qualifizierung von Kunststoffbauteilen
11.00 Uhr	Jana Bartels, Basler AG Smartere Applikationen durch die Nutzung der dritten Dimension
11.20 Uhr	Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH Thermografie und 3D-Auswertung am Beispiel Pin-Inspektion
11.40 Uhr	Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG Flexible automatisierte Qualitätssicherung durch Einsatz von 3D-Scanner und 3D-Drucker
12.00 Uhr	Michael Biermeier, [mu:v] GmbH Optische Messtechnik – Der Weg zur 100% Kontrolle
12.20 Uhr	Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH Koordinatenmesstechnik im Wandel – Vom Profil- projektor zu Koordinatenmessgeräten mit Optik, Multisensorik und Computertomografie

MonSiKo: Neue Möglichkeiten in der assistierten Montage durch Hand- und Gestenerkennung

12.40 Uhr Christian Jauch, Fraunhofer IPA

PROGRAMM VORTRAGSFORUM MITTWOCH, 10. MAI 2017

9.45 Uhr	Fraunhofer IPA Einführungsvortrag
10.00 Uhr	Simina Fulga, Fraunhofer IPA Qualität 4.0: Herausforderungen und Lösungsansätze
10.20 Uhr	Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH Thermografie und 3D-Auswertung am Beispiel Pin-Inspektion
10.40 Uhr	Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH Koordinatenmesstechnik im Wandel – Vom Profil- projektor zu Koordinatenmessgeräten mit Optik, Multisensorik und Computertomografie
11.00 Uhr	Michael Biermeier, [muːv] GmbH Optische Messtechnik – Der Weg zur 100% Kontrolle
11.20 Uhr	Heiko Schmidt, HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik GmbH Computertomografie – vom Messbericht bis zur Werkzeugkorrektur
11.40 Uhr	Jana Bartels, Basler AG Smartere Applikationen durch die Nutzung der dritten Dimension
12.00 Uhr	Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG Flexible automatisierte Qualitätssicherung durch Einsatz von 3D-Scanner und 3D-Drucker
12.20 Uhr	Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH & Co. KG Fluch und Segen der industriellen Computer- tomographie bei der Qualifizierung von Kunststoffbauteilen
12.40 Uhr	Dr. Sandra Dugan, Universität Stuttgart, MPA

Verwendung realistischer Fehler bei der

Ultraschallprüfung

PROGRAMM VORTRAGSFORUM DONNERSTAG, 11. MAI 2017

9.45 Unr	Einführungsvortrag
10.00 Uhr	Dr. Sandra Dugan, Universität Stuttgart, MPA Verwendung realistischer Fehler bei der Ultraschallprüfung
10.20 Uhr	Michael Biermeier, [mu:v] GmbH Optische Messtechnik – Der Weg zur 100% Kontrolle
10.40 Uhr	Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG Flexible automatisierte Qualitätssicherung durch Einsatz von 3D-Scanner und 3D-Drucker
11.00 Uhr	Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH Thermografie und 3D-Auswertung am Beispiel Pin-Inspektion
11.20 Uhr	Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH Koordinatenmesstechnik im Wandel – Vom Profil- projektor zu Koordinatenmessgeräten mit Optik, Multisensorik und Computertomografie
11.40 Uhr	Christian Jauch, Fraunhofer IPA MonSiKo: Neue Möglichkeiten in der assistierten Montage durch Hand- und Gestenerkennung
12.00 Uhr	Graziella Hoßfeld, Universität Stuttgart, IFF »Innovation gemeinsam beschleunigen« – Eine Fördermaßnahme des BMBF für Industrie 4.0 an KMU
12.20 Uhr	Jana Bartels, Basler AG Smartere Applikationen durch die Nutzung der dritten Dimension
12.40 Uhr	Heiko Schmidt, HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik GmbH Computertomografie – vom Messbericht bis zur Werkzeugkorrektur

PROGRAMM VORTRAGSFORUM FREITAG, 12. MAI 2017

9.45 Uhr Fraunhofer IPA

Einführungsvortrag				
10 00 116.4	Michael Deieine	Γ\ /T Γ\ (α \ \ /isia α	Taskaalas	

- 10.00 Uhr Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH

 Thermografie und 3D-Auswertung am Beispiel
 Pin-Inspektion
- 10.20 Uhr Dr. Sandra Dugan, Universität Stuttgart, MPA
 Verwendung realistischer Fehler bei der
 Ultraschallprüfung
- 10.40 Uhr Heiko Schmidt, HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik
 GmbH
 Computertomografie vom Messbericht bis zur
 Werkzeugkorrektur
- 11.00 Uhr Michael Biermeier, [mu:v] GmbH

 Optische Messtechnik Der Weg zur 100% Kontrolle
- 11.20 Uhr Janek Stahl, Fraunhofer IPA

 Automatische Maskenerstellung für die individualisierte Oberflächenprüfung
- 11.40 Uhr Jana Bartels, Basler AG

 Smartere Applikationen durch die Nutzung der
 dritten Dimension
- 12.00 Uhr Graziella Hoßfeld, Universität Stuttgart, IFF
 »Innovation gemeinsam beschleunigen« Eine
 Fördermaßnahme des BMBF für Industrie 4.0 an KMU
- 12.20 Uhr Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH

 Koordinatenmesstechnik im Wandel Vom

 Profilprojektor zu Koordinatenmessgeräten mit Optik,

 Multisensorik und Computertomografie
- 12.40 Uhr Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG

 Flexible automatisierte Qualitätssicherung durch
 Einsatz von 3D-Scanner und 3D-Drucker

Jana Bartels

Basler AG

Michael Beising

EVT Eye Vision Technology GmbH

Michael Biermeier

[mu:v] GmbH

Dr. Sandra Dugan

Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart

Thomas Felix

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Simina Fulga

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Steffen Hachtel

Hachtel Werkzeugbau GmbH & Co. KG

Graziella Hoßfeld

Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) Universität Stuttgart

Christian Jauch

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Thomas Jennert

Werth Messtechnik GmbH

Volker Junior

phoenix GmbH & Co. KG

Heiko Schmidt

HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik GmbH

Janek Stahl

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA **Basler AG**Ahrensburg, Deutschland



EVT Eye Vision Technology GmbH Karlsruhe, Deutschland



Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Stuttgart, Deutschland



Hachtel Werkzeugbau GmbH & Co. KG Aalen, Deutschland



HEMA-CT Q-Technologie und Messtechnik GmbH Uhingen, Deutschland



Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart Stuttgart, Deutschland



[mu:v] GmbH Kirchheim bei München, Deutschland



phoenix GmbH & Co. KG Gröbenzell, Deutschland



Werth Messtechnik GmbH Gießen, Deutschland

